COOLING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR ELEMENT

PUB. NO.: 62-092349 [JP 62092349 A] PUBLISHED: April 27, 1987 (19870427) INVENTOR(s): MAEDA HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL NO.: 60-232669 [JP 85232669] FILED: October 17, 1985 (19851017)

INTL CLASS: [4] H01L-023/46

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 543, Vol. 11, No. 292, Pg. 132,

September 19, 1987 (19870919)

ABSTRACT

PURPOSE: To display the characteristic rating of a semiconductor element sufficiently, and to remove the possibility of an electrical shock by molding an electric insulating material to either one surface of contact surfaces among current terminals and cooling blocks and electrically insulating the current terminals and the cooling blocks.

CONSTITUTION: Insulating layers 9b are molded to sections being in contact with current terminals 2 in cooling blocks 9a consisting of a metal having excellent thermal conductivity such as copper. Heat generated from a semiconductor element 1 is transmitted to water through the current terminals 2, the insulating layers 9b and the blocks 9a, and water is circulated to the outside, thus cooling the element 1. Thermal conductivity is affected only by the insulating layers 9b and is not deteriorated largely at that time. Water in a water channel is insulated completely by an electric circuit and insulating type cooling blocks 9, thus removing the possibility of an electrical shock.

(a) 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭62-92349

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987) 4月27日

H 01 L 23/46

Z-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

半冯体素子冷却装置

②特 顋 昭60-232669

②出 頭 昭60(1985)10月17日

砂発 明 者

前 田

(PE00(1300)10)11.

伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所

内

⑪出 颐 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

70代 理 人 弁理士 大岩 增雄

外2名

明 概 音

1. 発明の名称

半導体素子冷却裝置

2. 特許請求の範囲

半導体業子の両側に電流増子として冷却プロックの順に重ねて挟持された半導体冷却装置にかいて、電流増子と冷却プロックの接触面のいずれか 片方の面に電気絶縁材料を成形し、電流増子と冷 却プロック間を電気絶縁したことを特徴とする半 事体冷却装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この発明は、半導体素子に使用される電気機器 の冷却装置に関するものである。

【従来の技術】

電気機器、特にダイオード、サイリスタ、トランジスタ等の半導体素子は温度によつて、 その特性が変化しやすいばかりでなく、放熱が感い破壊にあつては局部発熱によつて破壊する危険もあるため、従来から種々の冷却装置が考えられてきた。

とのうち、水冷半導体装置の従来の実施例について第2凶の凝断面凶で説明する。

(1) は半導体果子、(2) は 1 対の电流帽子、(3) は刺などの然伝等性良好な金銭から成る冷却ブロックであり、(4) はその内部に設けられた水路である。 (5) は冷却ブロック(3) にねじ込み又はロー付けにより取付けられた黄銅などの金銭から成るホースニップルである。

さらにホースニップル(5) は配管ホース(6) で連結されてかり、この配管ホース(6) かよび水路(4) には、凶示の矢印方向に水が流れるようになつている。 そして、半導体素子(1) の発熱は冷却プロック(3) を軽由して水に伝道され、吸収されるようになつている。

また、(7) は絶縁盛であり、この絶縁盛(7) により 冷却プロック(3)、電旋増子(2)、半導体架子(1)を挟 んで比较力を受けるようにするとともに、圧接 造品(凶示せず)と電気絶線をしている。

[発明が解決しようとする問題点]

とのような従来の水冷半導体受量の最大の電点

(2)

(1)

は、木格が帯電することにある。したがつて半季体果子(1)の両端にかかる電圧がそのまま配。ホース(6)シよび内部の水に印加されるための水の抵抗が低いと多大のもれ電旋が水系路を旋れ、特に直旋電圧がかかれば、ホースニンブル(5)が電流減食により溶解。損耗され、短期間で冷却ブロンク(3)が使用不能となる。

また水の抵抗が低い場合、たとえば、人が何承路の水を服れた場所で使用したとしても路嵬の沿れすらでてきて危険である。これらを防止するため水抵抗はできる限り高くする必要があり、さらに水質の管理も容易でない。

この対策として第3凶の統断面凶の(()に示すように電流帽子(2)と冷却ブロック(3)の間に絶縁坐(8)を押入し電気回路と水系路を絶縁したものが考案されている。このの絶縁坐(8)の断面凶を(3)に示す。(8a)は、ベリリアヤボロンナイトライド(84)等からなる熱伝導性良好な絶縁材である。絶縁板の厚さは 0.5~1.5 m 健康が一般的である。(8b)は金属板である。絶縁板(8a)と金属板(8b)は接着剤(8c)

(3)

気回路と水系路を絶縁するととができる。

[発明の実施例]

第1凶は、この発明の一実施例を示す疑断面凶 である。凶において第2因と同一番号は同一また は相当部分示すものであり説明は省略する。

すなわら、(1) は半導体業子、(2) は一対の電流増子であり、(9) は本発明による絶縁形治却プロックである。 (9a) は創等の熱伝導性良好な金属でなる治却プロックであり、電流増子(2) に接する部分には絶縁層 (9b) が成形されている。 この絶縁層 (9b) はアルミナ、強化アルミニクムやボロンナイトクイド等の熱伝導性良好な電気絶縁材料を溶射などにより容易に成形できる。

熱伝學性はヤヤ劣るがエポキシ樹脂等の成形も 有効である。

地線層の厚さは耐電圧により決まるが 0.05~1.5 一程度の範囲が一般的である。

(4) は上配的兼形冷却プロック(9) の内部に設けられた水路である。

(3)は絶縁形治却プロック(9) ドネジ込みあるいは (5) によつて投着される。 この目的は絶縁材 (8a) が非常に能い性質のものであり、耐新薬性の改合と及及いの容易化のためである。

せして、この報道においては、半導体素子(1)の 発熱は電底帽子(2)、絶縁坐(8) せして冷却プロック (3) を軽由して水に伝達され、吸収されるが、絶縁 坐(8) の私伝導効率は全無板 (8b)、接着剤 (8c)が介 在することにより相当に高くなつてしまう。この ために半導体素子(1) の特性定格を相当に下げて便 用せざるを得ない。

この発明の目的は半導体素子の特性定格を十分 に発起でき、感覚の恐れはなく、また、電流腐食 などは発生しない半導体素子を用いた電気機器の 冷却装置を提供することである。

(問題を解決するための手段)

しかるに、この発明は冷却プロックの電流 帽子 との換触面に絶縁層を成形したものである。

【作用】

すなわら、この絶縁層を冷却プロックに**成形することにより、熱伝導効率を下げることなく、**電

ロー付等により取付けられたホースニンブルである。 さらに配管ホース(6) はホースニンブル(5) を介して、 2 つの絶縁形冷却ブロック(9) の水路(4) を連結していり、鉄配管ホース(6) 及び放水路には図示の矢印方向に水が洗れるようになつている。

次に本装置の作用効果について説明する。この構造にかいて、半等体素子(1)から発生した熱は、環境場子(2)、絶縁層-(9b)、冷却ブロック (9a)を経出して水に伝達され、該水に吸収され、該水が外部へ循環することにより半導体素子(1)は冷却される。そしてこの際、熱伝導効率は過減層 (9b)の影響のみで大中に感くなることは解消できるとともに、水路内部の水は電気回路と該絶線形冷却プロック(9)により完全に絶縁されてかり、帯電することはない。

従つて木装置化かいては、熱伝導効率の良好で、 感覚の恐れもるいは電視度食などは発生しない。
また、木発明を用いれば従来高額水を使用しな

ければ製作不可能でもつた高電圧の半導体素子冶

却装置をも容易に実現できる。

(6)

-230-

カシ、本発明は冷却プロック (9a) 化絶維層 (9b) を成形する場合について説明したが電流増子(2) 化 絶種層を成形した場合にも同じ効果が得られるも のである。また、半導体素子を複数個組合わせた 場合にも広く適用できる。

(発明の効果)

以上のようにこの発明によれば、冷却ブロックに熱伝導性の良好な電気絶縁材料を成形したので、熱伝導効率が良く、冷却水が電気回路と完全に絶視され、安全性が高く、かつ電視解食を防止できる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1因はこの発明の一実施例を示す経断面図、 第2因、第3因は従来の半導体素子冷却装置の構 成例を示す経断面図でもる。

図にかいて、(1) は半帯休案子、(2) は电流端子、(3) は従来の冷却プロック、(4) は水路、(5) はホースニップル、(6) は配管、(7)、(8) は従来の絶縁坐、(8a) は絶縁抜、(8b) は金属板、(9) は絶縁形冷却プロック。(9a) は冷却プロック、(9b) は絶散層であ

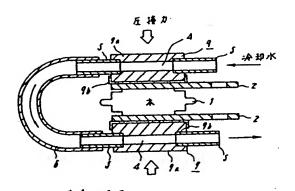
(7)

8.

化理人大岩 增雄

(8)

第 1 図



7: を注摘す 4: 水 時 5: ホースニップル 5: 虹 章 ホース 5: 虹 線 音 冷却プロッフ カ: 純 麻 盾 9a: 冷却でロック ENT AND A

18 3 F7

